. 05:30A9

JAN-7-2003 TUE 03:27PM ID:L.KHODOR



**УКРАЇНА** 

(19) (UA)

(11) 40178 A

(51) 7 HO1P7/10, HO1P11/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОІ ВЛАСНОСТІ

> Деклараційний патента на винахід

> > пидано відолянню до Закону України Про охорону прав на винахода і кормені за

Гелора Доржавного Департаменту Інтелектуальної власності

M. Flansali

1217 2000084980

(22) 22:08:2000

(24) 10.07.2001

(46) 16:07:2001. Bion No 6

(72) Гейфман Ілля Натанович, Головіна Ірина Сергіївна, Сонько Тетяна Васицівна

(73) Інститут фізики напівпровідників Національної Академії Наук-України

(54) СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАТОР ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРУ ЕПР



## МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, м. Київ-119, вул. Сім'ї Хохлових, 15 , тел./факс 458-06-11 Україна, МСТ 04655, м. Київ-53, Львівська площа, 8 , тел. 212-50-82 , факс 212-34-49

Nº 239/01

18" 04 "3001p.

Міністерство освіти і науки України цим засвідчує, що додані матеріали є точним відтворенням первісного опису, формули і креслень заявки № 2000084980 на видачу патенту на винахід, поданої 22.08.2000

Назва винаходу:

СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАТОР ДЛЯ

CHEKTPOMETPY EMP

Заявник:

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Дійсні автори:

Гейфман І.Н., Головіна І.С., Сонько Т.В.

المستويسين مساع معيين

4~3<u>~}</u>#@&&@&@##

TO: 17038729306

P:4

SOCOHY.L:OI MARI:E6 BUT E665-T-MAR

ΜΠΚ<sup>6</sup> ΗΟΙ P 7/10

HOI P 31/00

Винахід відноситься до резопаторних пристроїв і може бути викеристаним у радіотехніці, техніці НВЧ, зокрема, у техніці ЕПР-спектроскопії.

Відомий дівлектричний разонатор, що дозволив підвишити чутливість спектрометру ЕПР, був виготовлений із сапфіру (R.Biehl "Sensitivity Enhancement in EPR", Втикег Report, по.1, р.45-47, 1986). Цей резонатор має форму циліндру з отвором вздовж його висоти (кільця). Розташовується сапфіровий резонатор у центрі стандартного об'ємного циліндричного резонатору з модою ТЕ011 так, що вісь отвору сапфірового резонатору співпадає з силовими лініями магнітної компоненти НВЧ поля. Розміри резонатору із сапфіру: зовнішній діаметр - 10 мм, внутрішній діаметр - 5 мм, висота = 12,5 мм Наявність навкрізного отвору дає можливість використовувати цей резонатор для дослідження широкого кола об'єктів. Його розміри були розраховані для роботи у 3-см діапазоні довжин хвиль. При дослідженні ЕПР спектру зразка ДФПГ було досягнуто підвищення співвідношення сигнал/шум у неперервному ЕПР спектрометрі у 15,8 разів. Діслектрична проникність сапфіру ~10. Фактор заповнення цього резонатору досягає 48%.

До недоліків цього резонатору можна віднести.

- 1. Обмежену ступінь підвищення чугливості спектрометру із-за невисокого значення дієлектричної проникності.
- 2. Високу втрату матеріалу внаслідок великих розмірів резонатору.
- Недостатию точність вимірюваних спектрів із-за присутності домішкових сигналів від резонатору (накладання спектрів спричиняє зміну форми лінії, інтенсивність і т.ін.)

Інший діелектричний ҰТВЧ резонатор був виготовлений із монокристалічного рутилу (D.L.Carter and A.Okaya, "Electron Paramagnetic Resonance of Fe<sup>3</sup> in TiO<sub>2</sub> (Rutile)", Phys. Rev. 118, no.6, pp. 1485-1490, 1960). Рутилові резонатори мали форму суцільного прямокутного паралеленіпеду. Об'єми цих резонаторів склапани 0,8 см<sup>3</sup> (для частот від 1,5 до 7 ГГц) та 0,12

도 : 크9방심

144-7-2003 TIETERSTERFORETERFOREKT ' 10 m o 1 mm mm of menerona

одержання спектрів ЕПР у діапазоні частот від 1,5 до 120 ГГц. Позитивною рисою рутилових резонаторів є висока добротність. Так, на частотах більших 50 ГГц добротність складала ~5000 при 78 К. Аде в той же час можливості застосування цього резонатору обмежувались, так, що він міг бути використаний тільки для дослідження тих парамагнітних центрів, які утворювались на стадії одержання монокристалу при його легуванні. Другим недоліком цього резонатору є анізотропія діелектричної проникності (ліелектрична проникність вздовж кристалічної осі є 170, а в 190 при кімнатній температурі), що призводить до певних трудноців як при виготовленні резонатору (точність орієнтації оптичної вісі відносно геометричної) та при розміщенні його у хвильоводі (від орієнтації кристалу залежить зв'язок резонатору з хвильоводом), так і при теоретичних розрахунках конфігурації електромагнітного поля (подвоєння кількості видів Е-та Н-коливань).

Найбільш близьким до запропонованого є сегнетоелектричний резонатор, вапутовлений із титанату, стронція (Н.У. Yee "Natural Resonant Frequencies of Microwave Dielectric Resonators", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, MTT-13, no.2, p.256, 1965; A.Okaya and L.F. Barash "Dielectric MW Resonator", Proc. IRE, 50, p.2081, 1962). Він має форму суцільного циліндру. Розроблені для роботи у діапазоні частот від 9 до 16 ТТц, резонатори з титанату стронція мали діаметр від 1,64 до 1,76 мм та висоту відповідно від 0,77 до 1,7 мм. При роботі їх розміщали у закороченому хвильоводі на опорі із іненопласту. Малі розміри резонаторів і, як наслідок, малі розходи матеріалу, пов'язані з високим значенням дієлектричної проникності є, що при кімиатній температурі досягає 250, завдяки чому резонатори із титанату стронція дозволили значно підвищити чутливість спектрометру ЕПР і були використані для одержання сигналів ЕПР домішки Fe<sup>2-</sup>, якою було пролеговано монокристал під час вирошування. При цьому фактор заповнення досягав 100%.

Недоліками резонаторів із титанату стронція є:

cm3 (qua rousor big 7 go 49 TT4). Pe souce rop posminy buscos y saropersumy y buscose gi na onapi

١.

,-:

: MDAH

эмения дооротності резонатору, що спричиняється значним підвишенням мієленням підвишенням підвишенням

- 2. Обмеженість функціональних можливостей, що полягає у можливості застосування певного резонатору тільки для дослідження тих парамагнітних доміщок, якими його було пролеговано. Для дослідження ж інших об'єктів треба легувати кристал знову (у випадку, коли таке легування можливе) і виготовляти новий резонатор.
- 3. Неможливість використання резонатору в області температури Т<sub>с</sub>=110 К, при якій титанат стронція зазнає фазового переходу із кубічної модифікації в тетрагональну, що спричиняє появу локального максимуму в температурній залежності тангенса кута дієлектричних втрат tgô.

В основу винаходу поставлено залачу суттского підвищення чутанності спектромстру ЕПР при температурах икже 300 К, і підвищення точності вимірювання спектрів ЕПР, спрощення технології виноговлення резонатору та розповрення кого функціональних можливостей при будь-якій температурі.

Поставлена задача досягається тим, що сегнетослектричний резонатор виконаний із монокристалу, який відрізняється тим, що він виконаний з танталату калія, легованого літієм з выстом 0,01-0,1%.

Сегнетоелектричняй резонатор відрізняється тим, що він виконаний у прямокутній рормі.

Також сегнетоелектричний резонатор відрізняється тим, що він містить всередині отвір для розміщення досліджуваного об'єкта, причому глибина отвору складає 1/2 висоти резонатору.

Такий винахід може бути реалізований структурою (фіг.1), що містить сегнегоелектричний резонатор (1), який разом із розміщеним у ньому досліджуваним об'єктом (2) приклесний до тримача (3) і разом із тримачем поміщається у середину стандартного об'ємного циліндричного резонатору із модою ТЕ011 (4) таким чином, щоб вісь отвору сегнегоелектричного резонатору співпадала з силовими лініями магнітної компоненти НВЧ поля (5).

спетрометру ЕПР в об'ємному металічному резонаторі утворюється стояча НВЧ хвиля (1/2 довжний НВЧ хвилі, яка генерується клістроном). Магнітна пучність шеї хвилі співпалає з вісто об'ємного циліндричного резонатору (5 на фіг.1). Якщо у цю пучність магнітного поля помістити сегнетоелектричний резонатор, відбувається концентрація НВЧ потужності у насці. Знаходження сегнетоелектричного резонатору, причому найбільше підвищення пачення магнітного поля спостерігається на об'єкті, який розтацювується отворі остистоолектричного резонатора. Оскільки запропонований матеріал резонатору має високу далектричну проникиость і водночає малі діелектричні втрати при температурах нижче 300 криї одсржуємо зиачне підвищення чутливості спектрометру ЕПР особливо при низьких температурах.

Суть запропонованого винаходу полягае у слідуючому.

Ефективність використання сегнетоелектричних резонаторів порівняно з об' жиними металічними для підвищення чутливості спектрометру ЕПР обумовлюється значенням делектричної проникності. Співвідношення сигнал/шум (С/П), яким характеризується тутливість, пропорційно падаючій НВЧ потужності Р, добротності резонатору Q і фактору заковнення η (Р.Несічів, Асіа Ріузіса Ніпдагісае, 10, р.115, 1959). С/Ш-Р<sup>1/2</sup>χ "ηQ/(NkTΔf)<sup>1/2</sup> (Д), до 'χ' — уявна частина парамагнітної сприйнятливості зразка, Q — добротність резонатору, N — коефіціент шуму, kT — теплова енергія, Δf — ширина полоси пропускання петектора; в фактор заповнення η=H,²//H²dV, де H<sub>5</sub> — магнітне поле на зразку, Н — магнітна общовнення НВЧ поля у середині резонатора, V — об'єм резонатору, Звичайно H<sub>6</sub> дорівнює відпітуді магнітного НВЧ поля у резонаторі Н<sub>6</sub>. У випалку ж розміщення у резонаторі (або магеріалу з високою дієлектричною проникністю та низъкним втратами начення H. та H<sub>6</sub> стають різними, до того ж, як показали розрахунки, (H,/H<sub>6</sub>)<sup>2</sup> «є. Отож, задики високим значенням Q при в одночає високому значенню є можна досягти энгчного привилення С/Ш. До того ж, сегнетоелектричний резонатор має бути простим по конструкції одночне функціональним, його використання має бути спрощеним і не викликати

ATTOOL ..... or a prince and a common billion with a supplication of the supplication

Серед сегнетоелектричних кристалів, які є підгрупою діелектриків і відрізняються суттево більшим значенням діелектричної проникності, є тільки один кристал, танталат кайія, у якого при зниженні температури поряд зі значним зростанням діелектричної проникності, яка є ізотропною і досягає 4\*10³ при Т≈4,2 К, спостерігається зменшення дієлектричних втрат, не забезпечує високу добротність резонатору, виготовленого з цього матеріалу, навіть при дуже низьких температурах. Однак, як показали дослідження, мовокристали номінально чистого танталату калія виявляють спектри ЕПР Fе³-, який міститься у кристалі у вигляді некерованої домішки. Встановлено, що іони Fе³- займають положення іонів калія у кристалічній гратці танталату калія і разом з вакансією ближніх положень К⁺ утворюють центри ромбічної симетрії (А.Р.Ресһепуі еt ві., Phys. Rev. В 51, по 18, р.12165, 1995). Для ліквідації ших центрів і, як наслідок, досягнення чистоти кристалу точки зору наявності "власних" сигналів ЕПР, нами запропоновано пролегувати танталат калій літієм з вмістом 0,0001-0,001 (або 0,01-0,1%). Розберемо вплив літія більш детально і обґрунтуємо його вміст.

При легуванні іони літія заміщують іони калія, причому внаслідок значної різниці в радіусах іонів К<sup>+</sup> та іонів Li<sup>+</sup>, іони літія займають нецентральне положення, змішуючись в одне із шести напрямків типу [100] по віднощенню до центросиметричного місця іонів калія утворюючи. Концентрація літія вирішальним чином впливає на фазовий стан змішаних кристалів (таблиця 1). Ми контролювали вміст літія у кристалі за допомогою пламеної фотометрії. Як встановлено нами з експериментів по параелектричному резонансу, у интервалі 0<x<0,04 знаходиться область, де іони літія не взаємодують між собою. Це область х від 0 до 0,008.

184-7-2003 TUE 03:18PM ID:L.KHDDOR

	(за вналізом)	Симетрія	Фазовий стан
gerengia L	0 0 - 0,008	Кубічна	Віптуальний сегнетоелектонк Полярне скло
nueli N	0,008 - 0,08 0,08 - 0,27		Сегнетоелектрик з малими доменами Кристалізація неможлива
Cr XD5	0,27 - 0,6	Тетрагональна	K <sub>1-x</sub> Li <sub>x</sub> TaO <sub>1</sub> - Полярне скло Сегнетоелектрик
<u> </u>	1		Cerneroenekipak

Нами проведено дослідження спектрів ЕГР Gd<sup>3</sup>, введеного у якості парамагнітного войду, у кристалах K<sub>1-к</sub>Li<sub>x</sub>TaO<sub>3</sub> при 0<x<0,038. Встановлено, що ширина ліній ЕПР Gd<sup>3-</sup> у чистих кристалах KTaO<sub>3</sub> складає 8 Е, ширина ліній ЕПР Gd<sup>3-</sup> у змішаних кристалах K<sub>1-к</sub>Li<sub>x</sub>TaO<sub>3</sub> при 0<x<0,001 складає 4 Е, а при подальшому підвищенні х лінії ЕПР Gd<sup>3-</sup> розширюються за рахунок впливу електричних полів дофектів.

Дослідження впливу концентрації літія на діелектричну проникність, дисперсію та температуру фазового переходу дали такі результати. При х=0,0005 на температурній эйлежності діслектричної проникності в(Т) спостерігається поява піку, забов'язаного домішці літія, а величина є зростає майже до 4\*10<sup>3</sup> і виходить на насичення при 1,2<T<4,2 К. Подальше підвищення х призводить до появи у залежності Е(Т) максимуму, який відповідає фазовому переходу у стан полярного скла, причему з рестом, к цей максимум зміцується в сторону більш високих температур. При використанні монокристалу для виготовлення резонатору суттєвим є відсутність фазового переходу, або максимально можливе зниження температури фазового переходу. Отож, найбільш доцільним є вибір монокристалів танталату жалія з вмістом літія до х=0,001. Як показали вимірювання діелектричної дисперсії у моновристалах КТаО3:Li, при малих концентраціях доміщка літія не призводить до викривлення кристалічної структури. Про це свідчить фононний механізм поляризації, який карактеризує діелектричні властивості "матриці" - гратки КТаОз, в яку введена нецентральна домішка Li<sup>\*</sup>, і визначає величину є<sub>фон</sub> у НВЧ діапазоні після дисперсії є (є =є -є ). Цей **імеханізм о**бумовлений м'якою модою коливань гратки танталату калія і дає діелектричний внесок, близький до фононного внеску бездомішкового КТаО), що вказує на малу зміну \_ 8:39<del>U</del>a

184-7-2003 TUE 03:19PM ID:L.KHODOR

залежності в<sub>рон</sub>(Т) температури Кюрі-Вейса до "-40 К" свідчить про те, що внутрішні поля, зумовлені нецентральним зміщенням Li , роблять кристалічну гратку більш жорсткою": є<sub>фон</sub> знижається, як і під дією зовнішнього електричного поля зміщення.

Таким чином, легувания танталату калія незначною кількістью літія, а саме при концентрації літія від 0,01% до 0,1% (або при x=0,0001-0,001), дає можливість одержання катеріалу:

- 3 високою ізотропною діелектричною проникністю та низькими діелектричними втратами, особливо при температурах нижче 300 К, що забезпечує значне підвищення противості спектрометру ЕПР при низьких температурах;
- э відсутніми "власними" сигналами ЕПР та малим ступенем дефектності завдяки пому досягається висока точность вимірювання,
- у якого нема максимуму у температурній залежності діелектричної проникності, відповідного фазовому переходу та є область насичення є, що забезпечує досягнення стабільного підвищення співвідношення сигнал/шум при низьких температурах;
- э заіцною кристалічною граткою, що дозволяє автоматизувати етап механічної обробки при виготовленні резонатору

Другою відзнакою запропонованого резонатору є його геомстрія. Ми пропонуємо прамокутну форму резонатору. Прямокутна зовнішня форма резонатору зумовлена політивниям виготовлення порівняно з циліндричною. Окрім того, запропонований для використання матеріал КТаОз: Li має площину сколу типу [100], що дає можливість легко обробляти його, роблячи саме плоско-паралельні зрізн.

Іншою відзнакою є наявність циліндричного отвору вздовж висоти резонатору і гійоною отвору рівною 1/2 висоти резонатору. Саме при цій глибині отвору досягається найвище підвищенням чутливості. Наявність же саме глухого, а не навскрізного отвору позволяє використовувати резонатор для дослідження різноманітних об'єктів, в тому числі,

HHOW correspy you beginned ionib Li. Fason 3 rum, genne 3un menny Epon y upwonnex

5. Fold of the same, well отвору у середині резонатору лесше робити циліндричного перерізу, використовуючи ввичанне свердло.

BEU AL

При виборі діаметру отвору треба знаходити оптимальне рішення, зважаючи як на максимально можливий об'єм зразку, так і на величину вузької частини резонатору. Проведені нами розрахунки показали, що конфігурація поля у резонаторі визначається саме вузькою частиною кристалу. Це можна продемонструвати на такому привладі. Якщо взяти об сыний прямокутний резонатор, то його розміри для роботи у 3-см діапазоні довжин квиль (СПОТТи) становлять 23х23х10 мм. Розмір 10 мм суттєвого значення не має, два ж інших розміри можна змінювати у невеликих межах, наприклад, 26х20х10 мм3. Але у резонатор 30х16х10 мм<sup>3</sup> хвиля не увійде, оскільки для цього робочого (частотного) діапазону критичним розміром є 17 мм. Нехай розмір резонатору буде 23х23х10 мм³. Тоді на кожон кабисто. В милметр висоти у 23 мм припадає 1/46 довжини хвилі, оокількі в об'ємному резонаторі НВЧ жения энаходиться у повітрі, діелектрична проннкність якого є=1. Якщо ж заповнити простір розповсюдження квилі кварцем (с=2), то в 1 мм кварцу розміститься 1/23 довжини квилі. В 1 мм запропонованого нами матеріалу КТаО₃ Li при Т=77 Κ (ε=826) розміститься (1/46)•√826=0.625 <u>довжин</u>и хвилі, або 1,3 напівдовжин хвиль. Якщо ширину резонатору, у эмій розміщується така хвиня, зменшити (або перервати) отвором діаметром 0,2 мм, тоді у КТаО<sub>з</sub>:Li поміститься 1,3\*0,2=1,04 напівдовжин хвиль та ще у повітрі (у отворі) поміститься (1/46)\*0,2 довжин хвиль. Але якщо на отвір випаде 0,3 мм, то цей розрахунок з урахуванням частини хвилі у танталаті калія (1,3\*0,7=0,91) та в отворі (1/23)\*0,3=0,01 дасть 0,92, тобто вапвдожини квилі вже не зможе поміститися. У цьому останньому випадку резонувати буле оезотвірна частина. Таким чином, при розрахунках резонансної частоти сегнетоелектричного резонатору прямокутної форми, який містить глухий отвір, враховуючи, що конфігурацію знвч квилі визначає саме рузька частина, треба віднімати площу отвору із площі поперечного перерізу резонатору. Тоді геометричні розміри суцільного резонатору. еживалентного у сенсі резонансної частоти резонатору з отвором, будуть становити: ширина

дт: ∃⊡бе жина сегнетоелектичного резонатору з отвором, d - діаметр отвору

Отже, на відміну від описаного нами відомого сегнетоелектричного резонатору, наш метор мас отвір для розміщення досліджуваного об'єкту, глибина якого становить 1/2 висоти резонатору. Така геометрія має дві переваги. Порівняно з рутиловими резонаторами терезонаторами із титанату стронція, які були абсолютно суцільними і внаслідок цього могли бути використаними тільки для дослідження тих домішок, якими був пролегований дристал на стадії вирощування, наш резонатор може використовуватись для вивчення реноманітних об'єктів. Окрім того, названі резонатори розмінувались у закороченому вильоводі, <u>що викликало додеткові технічні ускладнення при їх використанні.</u> принонований резонатор, приклесний до тримача зразків, розміщується у середині танивртного об'ємного резонатору, що максимально спрощує його використання. Добротність запропонованого резонатору становить 5000, а фактор заповнення досягає 50%.

Приклад 1. Як приклад вибраний резонатор, зроблений із монокристалічного танталата калія, легованого 0,1% Li. Цей резонатор має прямокутну форму з глухим <u>пишниричним отвором. Розміри і характеристики виготовлених і випробуваних нами</u> резонаторів представлені у таблиці 2. Позначення у таблиці 2 визначають наступне: d даметр отвору, h - його глибина, L - висота резонатору, A і В - відповідно ширина і довжина сегнетоелектричного резонатору прямокутної форми, в - діелектрична проникність матеріалу резонатора. Зразок циліндричної форми, у якості якого був використаний сажистий вуглень, розмишений у отворі резонатору, використовувався для вимірювання фактору G - ступсня щенть співвідношення сигнал/шум, тобто відношення величини сигнал/шум при використанні запропонованого резонатору до величини сигнал/шум у відсутності се нетоелектричного резонатору при однаковій падаючій потужності та однаковій амплітулі модуляції поля, f - робоча резонансна частота.

> Ap=V(A+B-11d2/4)+0.5 (mm), gobsinus Bp=N(A+B-11d2)-as(m) ge A i B - Lignobigno muspusur i

MENERAL (MM)	h(мм)	L(мм)	А(мм)	В(мм)	ε	f (ГГи)	1 (k)	то:г-Знас	JAN-7-2003 TÜE" (5:32PM
112641,9	2,0	3,4	2,8	2,6	241	9,152	331	16	
2.8 2.0.9	1,4	1,4	1,8	8,1	480	9,143	165	28,5	
9.030.9	1,5	3,0	1,5	1,5	670	9,129	120	<b>3</b> 5	
					345	9,250	215	37	

работовлені сегнетослектричні резонатори випробовувались на радіоспектрометрі РБ-Засм діапазоні довжин квиль у широкому інтервалі температур 77 - 380 К.

У розрахунках розмірів сегнетоєлектричного резонатору ми використовували два

Підхід 1. Ми використовували метод розрахунку розмірів запропонованого петослектричного резонатору для роботи на певній резонансній частоті, який полягає у знаходженні розмірів сущільного сегнетовлектричного резонатору, еквівалентного (у сенсі резонансної частоти) сегнетовлектричному резонатору з отвором, оскільки, як було показано раніше саме вузька частина визначає конфігурацію НВЧ хвилі. Для цього зменшимо дожнну та ширину резонатора на величину площі перерізу отвору S₀=πd²/4. Маємо нові значення пирини та довжини: A₁=√(A\*B-S₀)+0,5 (мм), B₁=√(A\*B-S₀)-0,5 (мм). Тоді резонансна частота резонатору може бути знайдена із спотеми рівпянь (Диэлектрические резонаторы //Под ред. М.Е.Ильченко. М.: Радио и связь, 1989. 328 с.):

$$f = (\beta_x^2 + \beta_y^2 + \beta_z^2)^{3/2} c/(2\pi\epsilon^{1/2})$$

$$\beta_x tg(L\beta_z/2) = (\beta_x^2 + \beta_y^2 - \beta_0^2)^{1/2},$$
(1)

 $p_{\rm e}^{\rm e} \beta_{\rm e} = m\pi/A_1$ ,  $\beta_{\rm e} = n\pi/B_2$ ,  $\beta_{\rm e} = \delta\pi/L$ ,  $\beta_{\rm e} = 2\pi f/c$ ;  $A_1$ ,  $B_1$ , L - ширина, довжина та висота резонатору,  $m_{\rm e}^{\rm e} = m\pi/A_1$ ,  $\mu_{\rm e} = m\pi/A_2$ ,  $\mu_{\rm e}$ 

टा : उष्ट्र

тот состоння презонатора № 1. Саме при цих резонатора № 1. Саме при цих резонатора из тот состоння

ошналу ЕПР є найбільшим (див. таблицю 2).

Підхід 2. Та частина сегнетоелектричного резонатору, у якій немів отвору, може сама бути резонатором. Тоді на конфігурацію НВЧ хвилі частина з отвором видивати не буде, останьки в останню хвиля не увійде. Тоді за розміри, які викорністовуються для розрахунку графівнісної частоти за рівняннями (1) беруться величини A і B, представлені у таблиці 1. При такому підході розрахована резонансна частота резонатору №1 становить f=9,242 їT цри m=2, m1 і  $\delta$ =0,667.

Зазначимо, що обидва підходи розрахунку відповідають температурі максимуму 1=331 К для резонатору № ї (фіг.2).

Резонатор №1 дає високу точність реєстрації спектрів ЕПР, тому що "власних" сигналів ЕПР в інтервалі температур 77-380 К зареєстровано не було.

Приклад 2. Як приклад виберемо сегнетоелектричний резонатор, виготовлений із того ж монокристалу, що і резонатор № 1, який має прямокутну форму і навскрізний пиліндричний отвір. Розміри цього резонатору представлені у таблиці 2 (резонатор № 2). При розрахунку розмірів цього резонатору ми використовували підкід 1, описаний вище. Як показав розрахунок, максимальне підвищення сигналу ЕПР, що спостерігається при Т=165 К, може бути описамо теоретично розрахованою резонансною частотою, яка точно збігається із скспериментально виміряною f=9,143 ГГи при m=2, n=0 і δ=0,744. Зазначимо, що в цьому резонаторі лівметр отвору у 2 раза менший, нім у резонаторі № 1. Це призводить до підвищення єфскту застосування резонатору (фактору G). Окрім основного максимуму G, на температурній залежності спостерігається ще два максимуми (фіг 3), які свідчать про значну ефективність застосування цього резонатору у декількох температурних інтервалах.

Прикладі 3. Як приклад виберемо сегнетоелектричний резонатор, виготовлений із монокристалу КТаО3, легованого 0,05% І.і, який має прямокутку форму і циліндричний отвір, глибина якого становить 1/2 висоги резонатору. Його геометричні розміри

Poska yymor mona 346, mo nehmi 36'z rucqush (f = 9,069 [[4]) KACTAE nou posmi pox

03:23PM ID:L.KHODOR JUT EDDS-Y-MAC

стражовані резонансні частоти становлять: f=9,128 ГГц при m=2, n=0 і δ= 0,885 для T=120

**№ 7-9,252 ГГц при m=n=1 i δ=0,85 для Т=215 К; f=9,123 ГГц при m==1, n=2 i δ=0,877 для** 

ной проводнеся з використаням підкоду 1, а для Т=267 К - з використанням підкоду

враковуючи, що діаметр отвору в резонаторі № 3 становив 0,9 мм, глибина отвору

порівніовала 1/2 висоти резонатору, а ефективність використання найвища, цей вид

резонатору е найбільш вдалим.

% "Власних" сигналів ЕПР у резонаторі № 3 заресстровано не було, що забезпечує високу точність вимірювання.

Таким чином, запропонований винакід дозволяє підвищити чутянвість спектрометру шижу 35-37 разів при температурах нижче 300 К, а також точність вимірывання спектрів ЕПР при будь-якій температурі. Прямокутна форма запропонованого резонатору полегшує обробку порівняно із циліндричною формою резонатору прототипа. Наявність отвору для розміщення зразка розширює функціональні можливості, що дає можливість дослідження празноманітних об'єктів у тому самому резонаторі. Отже, він може широко застосовуватись žž у радіотехніці, так і у винарювальній техниці, зокрема в ETM спектроскопії.

Заст, директора ІФН НАН У

чл.-кор. НАН У

/Олексенко Н.Ф./

Reservable ni y todausi 2 (pesoredop N3). Ho Temme par -

- 1. Сегнетовлектричний резонатор для спектрометру ЕПР, виконанияй з монокриствлу, який відрізняється тим, що він виконаний з танталату калія, легованого для в вмістом 0,01-0,1 %.
- 2. Сегнегоемектричний резонатор по п. і, який відрізняється тим, що він виконаний у прямокутній формі.
- 3. Сегнетоелектричний резонатор по п.1 і п.2, який відрізняється тим, що він має всередині отвір для розміщення досліджуваного об'єкта, а глибина отвору складає 1/2 висоти резонатору.

Заст. директора ІФН НАН У

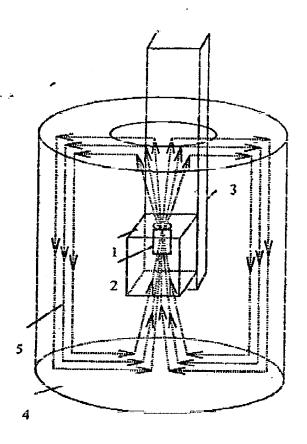
чл.-кор. НАН У

Олексенко П.Ф.

ST:3964

194-7-2003 TUE 03:24PM ID:L.KHODOR

СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАТОР ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРУ ЕПР



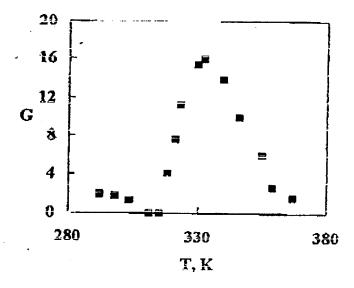
Фir.1.

Автори.

Гейфман І.Н.

Головіна І.С.

## CETHETOELECTPHYHHH PESOHATOP ANA CHEKTPOMETPY EMP



Фіг.2.

Автори:

Гейфман I.H.

Головіна І.С.

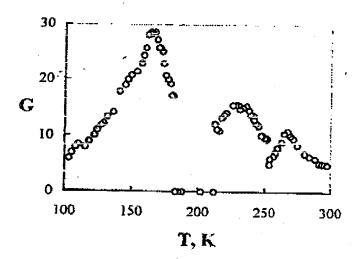
T1:30A9

TO:17038729306

P:19

194-7-2003 TUE 03:25PM ID:L.KHODOR

CHERTPOMETRY ETT



Фіг.3

Автори:

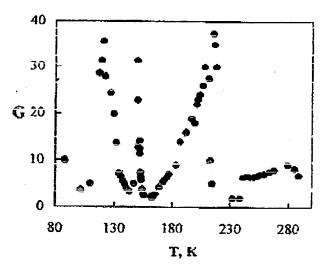
Гейфман І.Н.

Головіна І.С.

TO:17038729306 1944-7-2003 TUE 03:26PM ID:L.KHODOR

P:20

CEZHEYDEREKTPULKAN PESONATOP CHEKTPOMETPY ETTP



Фir.4,

Автори:

Гейфман І.Н.

Головіна І.С.

JAN-7-2003 TUE 03:26PM ID:L.KHODOR

Реферат

Винахід відноситься до резонаторних пристроїв і може бути використаним у радіотехніці, техніці НВЧ, зокрема, у техніці ЕПР-спектроскопії. Запропонованнії сегнетоелектричний резонатор виготовлений із монокристалічного танталату калія, легованого літієм з вмістом 0,01-0,1%. Резонатор має прямокутну форму і отвір для розмішення посліджуваного зразка. Глибина отвору становить 1/2 висоти резонатору. Сегнегослектричний резонатор разом із розміщеним у ньому досліджуваним об'єктом приклеюється до тримача зразків і разом із тримачем поміщається у середину стандартного об'ємного циліндричного резонатору із модою ТЕ011 таким чином, щоб вісь отвору сегнетоелектричного резонатору співпадала з силовими лініями магнітної компоненти НВЧ поля. Під час роботи спектрометру ЕПР відбувається концентрація ГВЧ потужності у місці знаходження сегнетоелектричного резонатору, причому найбільше підвищення значення магнітного поля спостерігається на зразку. Оскільки запропонований матеріал резонатору має високу діелектричну проникность і водночас малі діслектричні втрати при температурах нижче 300 К, ми одержуємо значне пілвишення чутливості спектрометру ЕПР особливо при температурах нижче 300 К. Досягається також висока точність вимірювання спектрів ЕПР при будь-якій температурі. Прямокутна форма запропонованого резонатору полегшує обробку порівняно із циліндричною формою резонатору прототипа. Наявність отвору для розміщення зразка розширює функціональні можливості, що дає можливість дослідження разпомалітних об'єктів у тому самому резонаторі.

3 з.п. ф-ли, 4 іл., 3 пр., 2 табл

Сегисто евоктричний реголитер для (

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANT(S):

Geifman et al

SERIAL NO.:

10/605,251

FILING DATE:

September 18, 2003

TITLE:

Ferroelectric Single Crystal Resonator And Methods For

Preparation And Use Thereof

## CERTIFICATE OF TRANSMISSION/ MAILING UNDER 37 C.F.R. 1.8

I hereby certify that this correspondence, and any document(s) referred to as enclosed herein, is/are being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service as first class mail, postage prepaid, in an envelope addressed to the Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on this 12 day of April 2004.

Leonid Khodor

Commissioner for Patents P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is/are:

- 1. Transmittal Form;
- 2. Copy of IDS Citation "Ukrainian Patent (UA) 40178A" 20 pages.